## 05.2;11

# О флуктуационно-электромагнитном взаимодействии движущихся частиц с плоской поверхностью, покрытой тонкой пленкой адсорбата

#### © Г.В. Дедков

Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик E-mail: gv\_dedkov@mail.ru

#### Поступило в Редакцию 23 января 2004 г.

В нерелятивистском приближении впервые рассмотрено влияние адсорбированной пленки на флуктуационно-электромагнитную тангенциальную силу взаимодействия движущейся наночастицы с плоской поверхностью. Конкретные расчеты выполнены для металлической пленки на диэлектрике и диэлектрической пленке на металле. В обоих случаях наночастица считается металлической и немагнитной. Показано, что при нормальной температуре наличие пленки может приводить к возрастанию фрикционной (тангенциальной) силы на 1-2 порядка величины при определенном соотношении между расстоянием частицы от поверхности и толщиной пленки. Понижение температуры приводит к экспоненциальному уменьшению вязкой силы трения в случае диэлектрической пленки на диэлектрической подложке. В случае металлической пленки на диэлектрической подложке зависимость тангенциальной силы от температуры является квадратичной.

Для практических приложений, связанных с интерпретацией силовых взаимодействий зонда атомно-силового микроскопа (ACM) с поверхностью, большое значение имеет частный случай, когда поверхность подложки с диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon_s(\omega)$  покрыта пленкой адсорбата с толщиной d и диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon_a(\omega)$  (рис. 1). Недавние измерения вязких диссипативных сил для "чистых" динамических контактов кремний–слюда [1], алюминий–золото [2] и золото–золото [3] проводились в вакуумных условиях при комнатной температуре, однако сопоставление их с теоретическими значениями, обусловленными флуктуационно-электромагнитным взаимодействием, выявило значительные расхождения на

65



**Рис. 1.** Система координат и схема взаимодействия частицы с поверхностью, покрытой пленкой адсорбата: *1* — вакуум, *2* — пленка, *3* — подложка.

много порядков величины [4–6]. Наличие подобных расхождений стимулирует поиск неучтенных в теории факторов, способствующих усилению флуктуационно-электромагнитного взаимодействия. Так, в работе [7] мы обсуждали возможную роль теплового нагрева (охлаждения) зонда АСМ ближними флуктуационными электромагнитными полями. Другим фактором может явиться наличие на поверхностях адсорбированных слоев других веществ. В частности, по оценкам авторов [8], присутствие адсорбатов K с концентрацией  $10^{18}$  m<sup>-2</sup> на поверхности Cu (001) приводит к увеличению вязкого коэффициента трения между плоскими образцами меди на 7 порядков величины. Заметим, однако, что расчеты [8] основывались на теории авторов для флуктуационно-диссипативных сил между двумя полубесконечными средами, разделенными плоской вакуумной щелью, тогда как в зондовой

Будем рассматривать, для определенности, случай параллельного движения зонда на расстоянии z<sub>0</sub> от поверхности, предполагая выполненными стандартные условия применимости незапаздывающего дипольного приближения [4–6]:  $R \ll z_0 \ll c/\omega_0$ , где c — скорость света в вакууме,  $\omega_0$  — характерная частота поглощения электромагнитного спектра. Основное отличие рассматриваемой задачи от задачи, связанной со взаимодействием частицы и полубесконечной среды с плоской границей, состоит в необходимости модификации решения уравнения Пуассона для фурье-компоненты  $\Phi_{\omega \mathbf{k}}(z)$  индуцированного в среде электрического потенциала, создаваемого движущимся флуктуирующим диполем ( $\omega$  — частота, **k** — двумерный волновой вектор, параллельный поверхности, ось z направлена перпендикулярно к поверхности). Решение для функции  $\Phi_{\omega \mathbf{k}}(z)$  конструируется для вакуумной области 1, пленки 2 и подложки 3 (рис. 1) и должно удовлетворять условиям непрерывности потенциала и электрического смещения на границах z = 0, z = -d. В результате оказывается, что все общие формулы [4-6] для тангенциальной силы (F<sub>x</sub>) и скорости теплового нагрева (dQ/dt) частицы, обусловленные флуктуационными электромагнитными полями, остаются в силе, если функцию диэлектрического отклика полубесконечной среды  $\Delta(\omega) = (\varepsilon(\omega) - 1)/(\varepsilon(\omega) + 1)$ заменить на функцию

$$D(\omega, \mathbf{k}) = \frac{\Delta_1(\omega) - \Delta_2(\omega) \exp(-2kd)}{1 - \Delta_1(\omega)\Delta_2(\omega) \exp(-2kd)},$$
(1)

$$\Delta_1(\omega) = \frac{\varepsilon_a(\omega) - 1}{\varepsilon_a(\omega) + 1},\tag{2}$$

$$\Delta_2(\omega) = \frac{\varepsilon_a(\omega) - \varepsilon_s(\omega)}{\varepsilon_a(\omega) + \varepsilon_s(\omega)}.$$
(3)

Нетрудно видеть, что формула (1) удовлетворяет очевидным предельным соотношениям:  $D(\omega, \mathbf{k}) \rightarrow \Delta_1(\omega)$  при  $\varepsilon_a(\omega) \rightarrow \varepsilon_s(\omega)$ ;  $D(\omega, \mathbf{k}) \rightarrow \Delta_1(\omega)$  при  $d \rightarrow \infty$  и  $D(\omega, \mathbf{k}) \rightarrow \Delta_2(\omega)$  при  $d \rightarrow 0$ .

С учетом (1) для вязкой тангенциальной силы, действующей на частицу, запишем (отрицательный знак означает торможение):

$$F_{x} = -\frac{3\hbar V}{2\pi} \iint_{0,\infty} d\omega \, dk \, k^{4} \exp(-2kz_{0}) f(\omega, k), \tag{4}$$

$$f(\omega, k) = \coth \frac{\hbar \omega}{2k_B T_1} \alpha''(\omega) \frac{dD''(\omega, k)}{d\omega} + \coth \frac{\hbar \omega}{2k_B T_2} D''(\omega, k) \frac{d\alpha''(\omega)}{d\omega},$$
(5)

где  $\hbar$  и  $k_B$  — постоянные Планка и Больцмана,  $\alpha(\omega)$  — дипольная поляризуемость частицы,  $T_1$  и  $T_2$  — температуры частицы и поверхности (в общем случае различные), двойные штрихи над  $\alpha(\omega)$  и  $D(\omega, k)$  обозначают мнимые компоненты соответствующих функций. Одним штрихом далее отмечаются вещественные компоненты. Для сферической частицы с радиусом R и диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon(\omega)$  поляризуемость равна

$$\alpha''(\omega) = R^3 \operatorname{Im} \frac{\varepsilon(\omega) - 1}{\varepsilon(\omega) + 2},\tag{6}$$

а для  $D''(\omega, k)$  с учетом (1)–(3)

$$D''(\omega,k) = \frac{\Delta_1''(1-a^2|\Delta_2|^2) - a\Delta_2''(1-|\Delta_1|^2)}{1+a^2|\Delta_1|^2|\Delta_2|^2 - 2a(\Delta_1'\Delta_2' - \Delta_1''\Delta_2'')},$$
(7)

где  $a = \exp(-2kd)$ , аргумент  $\omega$  для простоты опущен.

В случае перпендикулярного к поверхности движения, как показано в [9], численный коэффициент в правой части (4) удваивается, а соответствующая формула описывает диссипативную часть нормальной силы взаимодействия частицы с поверхностью, которая содержит также консервативный вклад, обусловленный стандартным ван-дер-ваальсовым взаимодействием (с учетом динамических поправок). Соответствующие формулы могут быть выписаны по аналогии с (4).

Принципиальным отличием формулы (4) от, например, формулы (4.31) в [5] для тангенциальной силы взаимодействия частицы с полубесконечной средой является зависимость  $D''(\omega, k)$  от волнового вектора k (даже без учета возможной нелокальности  $\varepsilon_s(\omega)$  и  $\varepsilon_a(\omega)$ ). Это обстоятельство приводит в общем случае к более сложным

зависимостям  $F_x$  от расстояния  $z_0$ , отличающимся от зависимости  $F_x \sim z_0^{-5}$ , полученной в [4,5].

Перейдем теперь к рассмотрению некоторых частных случаев применения полученных результатов.

1. Металлическая пленка на диэлектрической подложке.

В микроволновой части спектра ( $\omega \approx k_B T/\hbar$ ) вдали от фононных резонансов будем иметь  $\varepsilon_a(\omega) \approx 1 + 4\pi\sigma_0 i/\omega$ , где  $\sigma_0$  — статическая проводимость и, очевидно,  $4\pi\sigma_0/\omega \gg 1$ . Тогда, учитывая (2), (3),  $\Delta'_2(\omega) \approx 1$ ,  $\Delta'_2(\omega) \approx 0$ ,  $\Delta_1(\omega) \approx 1 + \frac{\omega}{2\pi\sigma_0}i$ , и из (7) следует

$$D''(\omega, k) \approx \frac{\omega}{2\pi\sigma_0} \frac{1 + \exp(-2kd)}{1 - \exp(-2kd)}.$$
(8)

В случае, когда  $z_0/d \gg 1$ , после подстановки (8) в (5) получим, что сила  $F_x$  возрастает в  $z_0/d$  раз по сравнению со случаем "чистой" поверхности, а зависимость  $F_x$  от  $z_0$  соответственно более слабая:  $F_x \sim z_0^{-4}$  вместо  $F_x \sim z_0^{-5}$ . В условиях экспериментов с АСМ, очевидно, неравенство  $z_0/d \gg 1$  может выполняться лишь для достаточно больших расстояний точки близкого контакта зонда от поверхности. На расстояниях менее или порядка 1 пт эффект усиления исчезает, поэтому для нормальной к поверхности траектории движения зонда (в среднем) наличие адсорбата значительного изменения взаимодействия не дает. Отметим также квадратичную зависимость  $F_x$  от температуры и слабую зависимость (или ее отсутствие) от свойств подложки.

2. Диэлектрическая пленка на металлической подложке.

В этом случае  $\Delta_2'(\omega) \approx -1$ ,  $\Delta_2''(\omega) \approx 0$ ,  $\Delta_1(\omega) = \Delta_1'(\omega) + i\Delta_1''(\omega)$ , и из (7) следует

$$D''(\omega, k) \approx \frac{\Delta_1''(\omega)(1 - a^2)}{\left(1 + a\Delta_1'(\omega)\right)^2 + a^2\Delta_1''(\omega)^2}.$$
(9)

Из формулы (9) вытекает возможность резонанса при условиях  $1 + a\Delta'_1(\omega) = 0$ ,  $\Delta'_1(\omega) < 0$ . Пусть  $\varepsilon_a(\omega)$  имеет стандартный вид

$$\varepsilon_{a}(\omega) = \varepsilon_{\infty} \left( 1 + \frac{\omega_{L}^{2} - \omega_{T}^{2}}{\omega_{T}^{2} - \omega^{2} - i\gamma\omega} \right) = \varepsilon_{\infty} + \frac{\omega_{T}^{2}(\varepsilon_{0} - \varepsilon_{\infty})}{\omega_{T}^{2} - \omega^{2} - i\gamma\omega}, \quad (10)$$

где  $\varepsilon_0$ ,  $\varepsilon_\infty$ ,  $\omega_L$ ,  $\omega_T$  — статическая и оптическая диэлектрическая проницаемости, а также частоты продольных и поперечных фононов,

 $\gamma$  — фактор затухания. Используя (2) и (10), нетрудно показать, что условие резонанса выполняется для двух поверхностных мод фонон-поляритонного типа, дисперсионные уравнения которых имеют вид (с учетом малости  $\tilde{\gamma}$  опущены члены более высокого порядка по  $\tilde{\gamma}$ )

$$\begin{pmatrix} \frac{\omega}{\omega_T} \end{pmatrix}^{(1)} = \left( p \left( 1 + \frac{\tilde{\gamma}^2}{q - p} \left( 1 + \exp(2kd)/r \right) \right) \right)^{1/2}, \quad 0 \le k \le k_{\max},$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\omega}{\omega_T} \end{pmatrix}^{(2)} = \left( \frac{p + qr \exp(-2kd)}{1 + r \exp(-2kd)} - \frac{\tilde{\gamma}^2}{q - p} \left( q + p \exp(2kd)/r \right) \right)^{1/2},$$

$$0 \le k \le k_{\max},$$

$$(12)$$

$$k_{\max} d = \frac{1}{2} \ln \left( \frac{r(q-p)^2}{\tilde{\gamma} \left( 2\sqrt{p} \left( q-p \right) + \tilde{\gamma} (3p+q) \right)} \right), \tag{13}$$

$$p = \frac{\varepsilon_0 + 1}{\varepsilon_\infty + 1}, \quad q = \frac{\varepsilon_0 - 1}{\varepsilon_\infty - 1}, \quad r = \frac{\varepsilon_\infty - 1}{\varepsilon_\infty + 1}, \quad \tilde{\gamma} = \frac{\gamma}{\omega_T}.$$
 (14)

В качестве примера на рис. 2 приведены дисперсионные зависимости (11), (12) для пленки карбида кремния на металлической подложке. Значения использованных параметров взяты из [10]:  $\omega_T = 1.49 \cdot 10^{14} \,\mathrm{s}^{-1}$ ,  $\omega_L = 1.8 \cdot 10^{14} \,\mathrm{s}^{-1}$ ,  $\gamma = 8.9 \cdot 10^{11} \,\mathrm{s}^{-1}$ ,  $\varepsilon_{\infty} = 6.7$ . В этом случае в соответствии с (13)  $k_{\max} = 1.16/d$ . При наличии резонанса на частоте  $\omega = \omega_T x(kd)$ , где x(kd) - функции, определяемые правыми частями (11), (12), формула (9) приводится к виду

$$D''(\omega, k) = 2\pi sh(2kd) \frac{\delta(\omega - \omega_T x(dx))}{\left| d\Delta_1'(\omega)/d\omega \right|_{\omega = \omega_T x(kd)}}.$$
 (15)

$$\left|\frac{d\Delta_{1}'(\omega)}{d\omega}\right|_{\omega=\omega_{T}x(kd)} = \frac{1}{\omega_{T}} \frac{(p-x^{2})^{2} + \tilde{\gamma}^{2}x^{2}}{\left|x^{2}(3ar+4) - 2ar(p+q-\tilde{\gamma}^{2}) - 4p + 3\tilde{\gamma}^{2}\right|}.$$
(16)

Аргумент функции x(kd) в (16) для простоты опущен. После подстановки (6) и (15) в (4) интегрирование по частоте проводится элементарно, а интеграл по волновому вектору берется численно. Представляет интерес сравнить результаты расчета сил для взаимодействий металлической частицы с металлической поверхностью, покрытой диэлектрической пленкой, и с "чистой" поверхностью. Ограничиваясь случаем



**Рис. 2.** Дисперсионные зависимости поверхностных электромагнитных мод для диэлектрической пленки SiC на подложке Au. Кривые *1, 2* соответствуют формулам (11), (12).

равных температур и равных проводимостей частицы и подложки, для "чистой" поверхности из (4) получим

$$F_x = -\frac{9}{32\pi} \frac{\hbar V R^3}{z_0^5} \left(\frac{k_B T}{\hbar \sigma_0}\right)^2.$$
(17)

Далее, принимая во внимание формулы (4)–(6) и (15)–(17), отношение сил  $F_x$  для поверхности с пленкой и без нее можно записать в виде

$$H(\alpha,\beta) = \frac{\sigma_0}{\omega_W} Y(\alpha,\beta), \qquad \alpha = \frac{z_0}{d}, \qquad \beta = \frac{\omega_T}{\omega_W}, \tag{18}$$

где  $\omega_W = k_B T/\hbar$  — частота Вина, а функция  $Y(\alpha, \beta)$  находится численно. Отметим, что в (18) предполагаются равные расстояния  $z_0$  частицы от "грязной" и "чистой" поверхности.

На рис. 3, *a*, *b* показаны результаты расчета  $H(\alpha, \beta)$  для пленки карбида кремния на золоте. Линии *1*, *2* отвечают двум типам поверхностных мод, определяемых формулами (11), (12). Рис. 3, *a* 



**Рис. 3.** Отношение тангенциальных сил для взаимодействия наночастицы золота с поверхностью золота, покрытой пленкой карбида кремния с толщиной d, и с чистой поверхностью: a - T = 300 K; b - T = 77 K. Кривые 1, 2 соответствуют дисперсионным зависимостям фонон-поляритонов, определяемым формулами (11), (12).

соответствует  $T_1 = T_2 = T = 300$  К, рис. 3,  $b - T_1 = T_2 = T = 77$  К. Приведенные зависимости показывают, что наличие диэлектрической пленки на металлической поверхности может приводить к увеличению диссипативной силы на 1–2 порядка величины при комнатных температурах, причем экстремум достигается при определенном соотношении между расстоянием частицы от пленки и ее толщиной, в нашем случае при  $z_0/d \approx 3 \div 4$ . Понижение температуры, как видно из рис. 3, *b*, вызывает убывание тангенциальной силы на 3–4 порядка, т.е. в целом наличие пленки уменьшает трение. Это связано с наличием экспоненциального температурного фактора в (4) и большой величиной параметра  $\beta = \omega_T/\omega_W$  ( $\beta = 14.9$  при T = 77 К). Для диэлектрических пленок с меньшим значением частоты поперечных фононов  $\omega_T$  (например, ZnS) температурное ослабление взаимодействия выражено слабее.

### Список литературы

- Gotsmann B., Seidel C., Anczykowski B., Fuchs H. // Phys. Rev. 1999. V. B60. P. 11051.
- [2] Gotsmann B., Fuchs H. // Phys. Rev. Lett. 2001. V. 85. P. 375.
- [3] Stipe B.C., Mamin H.J., Stowe T.D., Kenny T.W., Rugar D. // Phys. Rev. Lett. 2001. V. 87. P. 096801.
- [4] Дедков Г.В., Кясов А.А. // ФТТ. 2002. Т. 44. № 10. С. 1729.
- [5] Dedkov G.V., Kyasov A.A. // Phys. Low.-Dim. Struct. 2003. V. 1, 2. P. 1.
- [6] Дедков Г.В., Кясов А.А. // ФТТ. 2003. Т. 45. № 10. С. 1729.
- [7] Дедков Г.В., Дедкова Е.Г. // Письма в ЖТФ. 2003. Т. 30. В. 6. С. 52.
- [8] Volokitin A.I., Persson B.N.J. // Phys. Rev. Lett. 2003. V. 91. P. 106101.
- [9] Дедков Г.В., Кясов А.А. // Письма в ЖТФ. 2004. Т. 30. В. 13. С. 65.
- [10] Palik E.D. // Handbook of Optical constants of solids. Acad. Press, San Diego, CA, 1985.